高 Z 金属ワイヤ挿入による爆縮プラズマ中における高速電子の収束モデリング

羽原英明1,牧山大暉1,大熊祐輝1,長友英夫2,城崎知至3

¹大阪大学大学院工学研究科,²大阪大学レーザー科学研究所,³広島大学大学院工学研究 科

INTRODUCTION

慣性核融合の高速点火では、爆縮コアプラズマでの加熱効率が低いことが問題の一つとして挙げってもる。追加熱に用いられる高強度レーザーによっる上で大きな役割を果たす。この高速電子は高密度プラスを加熱する上で大きな役割を果たす。この高速電子は高密度プラスを高強度レーザーの相互作用によって生成を力をできる。この対したの高速電子は40度以上の大きな発力のに対したのが、その高速電子は40度以上の大きな発力の比抵抗率のでは、加熱効率が低い原因とないでの地域があるために本研究では、物質を担ける自己生成磁場を用いてのターゲットを使用した。このターゲットを用したターゲットを使用した。このターゲットを用したターゲットを使用した。このターゲットを用いることで自己生成磁場による高速電子のコリメートを実験的に確認した。

EXPERIMENT SETUP

昨年度の結果より、X線ストリークカメラ(XSC)画像から推定される燃料コアが、最大爆縮時でもそれほど面密度が高くないため、高速電子が燃料コアにエネルギーを与えずに通り抜けた可能性があった。そのため、爆縮時の燃料球の面密度を向上させるために爆縮パルス波形をガウシアンパルスからテーラードパルス(3段パルス)に変更した。さらに昨年度の実験結果の詳細な解析から高速電子の放出角度が燃料コアの断面積よりも大きいことが推定されたため、高速電子の収束性を高めるためにテーパー形状のついた Ni ワイヤを注入し、高速電子の収束の効果を検証した。

ターゲット球には、阪大レーザー研で開発されたオレイン酸銅(Cu-oleate)中実球(直径 190 μm)に

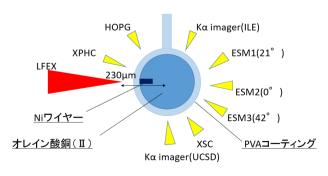


図1 実験セットアップ

Ni ワイヤー (直径 $25 \mu m$ 、長さ $40 \mu m$) を挿入し、その球の表面を PVA でコーティング (厚さ $30 \mu m$) したターゲットを用いた。

阪大レーザー研で行われた実験では、GXII (760J/beam,2.0ns)、LFEX (300J/beam,1.5ps) の二つのレーザーを用い、Ni ワイヤーの有無の2種類の条件で、LFEX のみと Joint shot を行った。これらの条件でどの程度の差が生じるか各計測器を用いることで検証を行った。

EXPERIMENT RESULTS

爆縮プラズマのパラメータを推測するため、2次元放射流体シミュレーションを用いて XSC の結果の再現を行った。この放射流体コードには我々が改良したレーザープラズマ不安定性 (LPI) によって生成する hot electronによる燃料のプレヒートの効果が含まれており、以前の実験において XSC の結果を現するようプレヒートの度合いを調整した結果、X線ピンホール画像、銅イオン特性 X線単色画像等他の実験結果も同時に再現したため、その計算による爆縮プラズマの面密度を実験値とした。今回も日常な手続きで計算を行った結果、爆縮パルスのエネルギーが約6割程度であるにも関わらず、ガウシアンパルスよりも3段パルスを用いた方が大きな面密度が得られる可能性が示された。

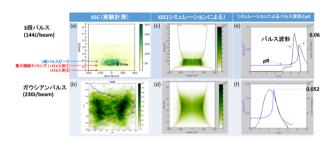


図 2 (a-b)実験によって得られた X 線ストリークカメラ画像、(c-d) 2 次元 MHD シミュレーションで解析的に再現した X 線ストリークカメラ画像、(e-f)シミュレーションによる面密度の時間発展(青)、黒線が爆縮パルス波形

次に、直径 20μ m、長さ 50μ m の円柱形、及びテーバー付き円柱形 Ni ワイヤを挿入したターゲットと、挿入されていないターゲットのモノクロ X 線($8.02\pm0.02\,keV$)のイメージング画像を比較すると、Ni が

存在していると見られる部分でX線発光の抜けが確認でき、実際に高速電子がNiワイヤ中を伝搬している可能性が示された。さらにNi通過後に当たるコア領域と思われる部分で特に発光強度が50%程度増加していることが確認できたことから、Niワイヤによる高速電子が収束している可能性が示された。

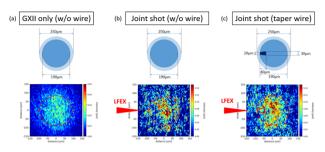


図3 (a) GXII のみでの金属ワイヤなしターゲットの $CuK\alpha$ のイメージング画像、(b)Joint ショットでの金属ワイヤなしのターゲットの $CuK\alpha$ のイメージング画像、(c)Joint ショットでの金属ワイヤありの $CuK\alpha$ のイメージング画像

さらに HOPG 結晶を用いた 8keV 前後の X 線分光の結果から、ガウシアンパルスを使用した Joint ショットと比較して、3 段パルスを使用した Joint ショットの発光量が 30%程度増加していることから、XSCの解析で示されたようにガウシアンパルスでの爆縮に比べ面密度が増加し、高速電子がコア部分に衝突した割合が増加した可能性が考えられる。また、3 段パルスを使用した Joint ショットについて金属ワイヤの有無で発光量を比較してみるとワイヤなしでのショットから発光量が 47%増加していることが確認でき、金属ワイヤを挿入することで高速電子が自己生成磁場によって収束し、コア領域により多く衝突した可能性が示された。

CONCLUSION

これらの結果から、オレイン酸銅に Ni ワイヤーを 挿入することで生じる比抵抗率の勾配由来の自己生 成磁場により、高速電子の発散角を抑え、爆縮コア に誘導できた可能性があることが分かった。さらに Ni ワイヤの形状の最適化によってさらに収束が進 み、よりプラズマが加熱される可能性が示された

ACKNOWLEGEMENT(S)

本研究の一部は日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究 S, 15H05751)によって行われた。

REFERENCE(S)

 S. Kar, et al., Phys. Rev. Lett. 102,055001 (2009).
A.P.L. Robinson and M. Sherlock, Phys, Plasma 14,083105 (2007)

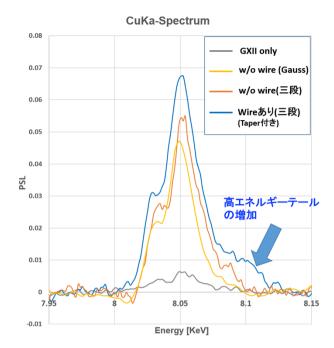


図4 各条件による $CuK \alpha$ スペクトル、灰色線は GXII のみ、黄色線はガウシアンパルスの Joint ショットで金属ワイヤなし、橙色線は 3 段パルスの Joint ショットで金属ワイヤなし、青色線は 3 段パルスの Joint ショットで金属ワイヤあり。